

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

**RECOMMANDATION DE LA CEI**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

**IEC RECOMMENDATION**

**Publication 463**

Première édition — First edition

1974

---

**Débitmètres et moniteurs de débit d'exposition portatifs  
de rayonnement X ou gamma de faible énergie utilisés en radioprotection**

---

**Low energy X or gamma radiation portable exposure rate meters and monitors  
for use in radiological protection**

---



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

## Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**  
Publié trimestriellement
- **Rapport d'activité de la CEI**  
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement

## Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant à la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'index général étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent être obtenus sur demande.

## Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et littéraux spéciaux sont inclus dans la présente publication.

Le recueil complet des symboles graphiques approuvés par la CEI fait l'objet de la Publication 117 de la CEI.

Les symboles littéraux et autres signes approuvés par la CEI font l'objet de la Publication 27 de la CEI.

## Autres publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, qui énumère les autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

## Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**  
Published quarterly
- **Report on IEC Activities**  
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**  
Published yearly

## Terminology used in this publication

Only special terms required for the purpose of this publication are defined herein.

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied on request.

## Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are contained in IEC Publication 27.

## Other IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover, which lists other IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

**RECOMMANDATION DE LA CEI**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

**IEC RECOMMENDATION**

**Publication 463**

Première édition — First edition

1974

---

**Débitmètres et moniteurs de débit d'exposition portatifs  
de rayonnement X ou gamma de faible énergie utilisés en radioprotection**

---

**Low energy X or gamma radiation portable exposure rate meters and monitors  
for use in radiological protection**

---



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe  
Genève, Suisse

## SOMMAIRE

|                                                      | Pages |
|------------------------------------------------------|-------|
| PRÉAMBULE . . . . .                                  | 4     |
| PRÉFACE . . . . .                                    | 4     |
| Articles                                             |       |
| 1. Domaine d'application et objet . . . . .          | 6     |
| 2. Terminologie . . . . .                            | 8     |
| 3. Caractéristiques générales . . . . .              | 10    |
| 4. Conditions générales d'essai . . . . .            | 12    |
| 5. Caractéristiques liées aux rayonnements . . . . . | 22    |
| 6. Caractéristiques électriques . . . . .            | 30    |
| 7. Caractéristiques mécaniques . . . . .             | 38    |
| 8. Caractéristiques de sécurité . . . . .            | 38    |
| 9. Caractéristiques d'environnement . . . . .        | 40    |
| 10. Certificat d'identification . . . . .            | 42    |

---

## CONTENTS

|                                            | Page |
|--------------------------------------------|------|
| FOREWORD . . . . .                         | 5    |
| PREFACE . . . . .                          | 5    |
| Clause                                     |      |
| 1. Scope and object . . . . .              | 7    |
| 2. Terminology . . . . .                   | 9    |
| 3. General characteristics . . . . .       | 11   |
| 4. General test procedures . . . . .       | 13   |
| 5. Radiation characteristics . . . . .     | 23   |
| 6. Electrical characteristics . . . . .    | 31   |
| 7. Mechanical characteristics . . . . .    | 39   |
| 8. Safety characteristics . . . . .        | 39   |
| 9. Environmental characteristics . . . . . | 41   |
| 10. Certificate . . . . .                  | 43   |

---

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### DÉBITMÈTRES ET MONITEURS DE DÉBIT D'EXPOSITION PORTATIFS DE RAYONNEMENT X OU GAMMA DE FAIBLE ÉNERGIE UTILISÉS EN RADIOPROTECTION

#### PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

#### PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 45B : Instrumentation pour la radio-protection, du Comité d'Etudes N° 45 de la CEI : Instrumentation nucléaire.

Plusieurs parties sont identiques à la Publication 395 de la CEI : Débitmètres et moniteurs de débit d'exposition portatifs de rayonnement X ou gamma utilisés en radioprotection, de laquelle cette présente recommandation provient.

Un premier projet établi par un Groupe de travail préliminaire, fut discuté lors de la réunion tenue à Londres en 1972. A la suite de cette réunion, un projet définitif, document 45B(Bureau Central)11, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en février 1973.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication :

Afrique du Sud (République d')  
Allemagne  
Australie  
Belgique  
Danemark  
Etats-Unis d'Amérique  
Finlande  
France  
Israël  
Italie

Japon  
Pays-Bas  
Pologne  
Royaume-Uni  
Suède  
Suisse  
Tchécoslovaquie  
Turquie  
Union des Républiques Socialistes Soviétiques  
Yougoslavie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW ENERGY X OR GAMMA RADIATION PORTABLE EXPOSURE  
RATE METERS AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 45B, Health Physics Instrumentation, of IEC Technical Committee No. 45, Nuclear Instrumentation.

Many parts are common to IEC Publication 395, Portable X or Gamma Radiation Exposure Rate Meters and Monitors for Use in Radiological Protection, from which this recommendation is derived.

A first draft, prepared by a preparatory Working Group, was discussed at the meeting held in London in 1972. As a result of this meeting, a final draft, document 45B(Central Office)11, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in February 1973.

The following countries voted explicitly in favour of publication :

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Australia      | Netherlands                         |
| Belgium        | Poland                              |
| Czechoslovakia | South Africa (Republic of)          |
| Denmark        | Sweden                              |
| Finland        | Switzerland                         |
| France         | Turkey                              |
| Germany        | Union of Soviet Socialist Republics |
| Israel         | United Kingdom                      |
| Italy          | United States of America            |
| Japan          | Yugoslavia                          |

## DÉBITMÈTRES ET MONITEURS DE DÉBIT D'EXPOSITION PORTATIFS DE RAYONNEMENT X OU GAMMA DE FAIBLE ÉNERGIE UTILISÉS EN RADIOPROTECTION

### 1. Domaine d'application et objet

- 1.1 La présente recommandation s'applique aux ensembles de mesure portatifs destinés à mesurer pour les besoins de la radioprotection le débit d'exposition dû à des rayonnements X ou gamma d'énergies égales ou inférieures à 60 keV. Les ensembles comportent au moins :
- un sous-ensemble de détection (par exemple chambre d'ionisation, tube compteur G.M., détecteur à scintillation, etc.),
  - un sous-ensemble de mesure,
- qui peuvent être connectés soit rigidement, soit au moyen d'un câble souple, ou incorporés dans un ensemble unique.
- La recommandation est applicable uniquement lorsqu'il n'y a pas de rayonnement bêta au point de mesure.
- 1.2 La recommandation est en totalité applicable aux ensembles suivants définis à l'article 2 :
- débitmètres d'exposition portatifs,
  - moniteurs de débit d'exposition portatifs.
- 1.3 La recommandation est également applicable aux ensembles portatifs de mesure de débit d'exposition conçus pour des applications spéciales (par exemple, mesure de débits d'exposition très élevés). Cependant, quelques-unes des spécifications peuvent nécessiter des modifications ou des compléments suivant les caractéristiques particulières propres à ces ensembles.
- 1.4 Si un ensemble a été conçu pour remplir plusieurs fonctions, il devra répondre aux spécifications concernant chaque fonction. S'il a été conçu pour remplir une seule fonction mais est aussi capable d'en effectuer d'autres, il devra répondre seulement aux spécifications concernant la première fonction. Il est souhaitable cependant qu'il satisfasse également aux spécifications concernant les autres fonctions.
- 1.5 Les prescriptions données ci-dessous s'appliquent aux ensembles définis au paragraphe 1.1 et qui sont construits de façon courante. Il est possible cependant d'utiliser des ensembles qui ne satisfassent pas aux prescriptions établies ci-dessous lorsque ces prescriptions ne sont pas considérées comme essentielles au but poursuivi. Dans ce cas, les prescriptions à appliquer à de tels ensembles devront être fixées après accord entre le constructeur et l'utilisateur, mais la détermination des caractéristiques des ensembles devra être faite conformément aux méthodes données dans la présente recommandation.
- 1.6 La recommandation n'est pas applicable aux caractéristiques de fonctionnement des éléments fonctionnels ou sous-ensembles indicateurs de l'information (par exemple, appareils indicateurs, enregistreurs, appareils d'avertissement ou de signalisation).

Les caractéristiques de ces appareils devront satisfaire aux prescriptions générales qui les concernent.

## LOW ENERGY X OR GAMMA RADIATION PORTABLE EXPOSURE RATE METERS AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

---

### 1. Scope and object

- 1.1 This recommendation applies to portable assemblies intended to measure exposure rate due to X or gamma radiation of energy equal to or less than 60 keV for the purposes of radiation protection, and which comprise at least :

- a detector sub-assembly, (e.g., ionization chamber, G.M. counter tube, scintillation detector, etc.),
- a measuring sub-assembly,

which may be connected together either rigidly or by means of a flexible cable, or incorporated into a single assembly.

The recommendation applies only to those situations in which there is no beta radiation present at the point of measurement.

- 1.2 The recommendation is applicable in its entirety to the following assemblies defined in Clause 2 :

- portable exposure rate meters;
- portable exposure rate monitors.

- 1.3 The recommendation is also applicable to portable exposure rate measuring assemblies designed for special applications (e.g. very high exposure rates). However, some of the specifications may need to be amended or supplemented according to the particular characteristics applicable to such assemblies.

- 1.4 If an assembly has been designed to carry out combined functions, it shall comply with the requirements pertaining to each of these functions. If it has been designed to perform only one function, but is also capable of carrying out other functions, then it need comply only with the requirements for the first function. It would be desirable, however, for the assembly to meet the requirements pertaining to the other functions.

- 1.5 The requirements given below pertain to assemblies as defined in Sub-clause 1.1, and which are currently being manufactured. It is possible, however, to use assemblies which do not meet the requirements set out below when such requirements are not deemed essential for a given purpose. In such cases, the requirements to be applied to the assemblies shall be specified by agreement between the manufacturer and the user, but the determination of the characteristics of the assemblies shall conform to the methods given in the present recommendations.

- 1.6 The recommendation is not applicable to the operating characteristics of the functional units or sub-assemblies for the display of information (e.g. indicating meters, recorders, alarms).

The characteristics of such instruments shall be in conformity with the general specifications appropriate to them.

- 1.7 La présente recommandation définit, pour les appareils du domaine d'application, les caractéristiques générales, les conditions générales d'essais, les caractéristiques liées aux rayonnements, les caractéristiques électriques et mécaniques, les caractéristiques de sécurité et d'environnement, ainsi que le certificat d'identification.

## 2. Terminologie

### 2.1 Degrés de prescriptions

Dans le présent document on a employé la terminologie suivante:

- le mot “devra” signifie une prescription impérative;
- le mot “devrait” signifie: fortement recommandé;
- le mot “peut” ou le mode conditionnel d'un verbe autre que “devoir” signifie: méthode acceptable ou exemple de procédé correct.

### 2.2 Définitions

Les définitions suivantes sont applicables à la présente publication.

#### 2.2.1 Débitmètre d'exposition portatif

Ensemble portatif destiné à mesurer le débit d'exposition dû au rayonnement X ou gamma et comportant un ou plusieurs détecteurs de rayonnement et les sous-ensembles ou éléments fonctionnels associés.

#### 2.2.2 Moniteur de débit d'exposition portatif

Débitmètre d'exposition portatif auquel sont ajoutés les organes nécessaires pour avertir, par l'apparition d'un signal directement perceptible (généralement optique ou acoustique), que le débit d'exposition dû au rayonnement X ou gamma dépasse une valeur prédéterminée réglable ou n'est plus compris entre deux limites prédéterminées réglables.

#### 2.2.3 Débit d'exposition conventionnellement vrai

Évaluation la plus approchée possible de la valeur vraie du débit d'exposition au point de mesure (voir paragraphe 4.3).

#### 2.2.4 Débit d'exposition indiqué

Valeur du débit d'exposition indiqué par l'ensemble de mesure en essai.

#### 2.2.5 Coefficient de variation

Rapport de l'écart-type  $\sigma$  à la valeur de la moyenne arithmétique  $\bar{x}$  d'une série de  $n$  mesures  $x_i$  donné par la formule suivante:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

- 1.7 This recommendation specifies, for the above described assemblies, general characteristics, general test procedures, radiation characteristics, electrical, mechanical, safety and environmental characteristics, and also the identification certificate.

## 2. Terminology

### 2.1 Degrees of requirements

In the present document, the following terminology is employed:

- the word “shall” signifies a mandatory requirement;
- the word “should” signifies strongly recommended;
- the word “may” signifies an acceptable method, or example of good practice.

### 2.2 Definitions

For the purposes of this document, the following definitions shall apply.

#### 2.2.1 Portable exposure rate meter

A portable assembly intended to measure the exposure rate due to X or gamma radiation and including one or several radiation detectors and associated sub-assemblies or basic function units.

#### 2.2.2 Portable exposure rate monitor

A portable exposure rate meter provided with means for giving perceptible warning (generally optical or acoustical) that the exposure rate due to X or gamma radiation exceeds some adjustable predetermined value or that the measured value is not within some adjustable predetermined limits.

#### 2.2.3 Conventionally true exposure rate

The best approximate value of the true exposure rate at the point of test (see Sub-clause 4.3).

#### 2.2.4 Indicated exposure rate

Value of the exposure rate as indicated by the measuring assembly under test.

#### 2.2.5 Coefficient of variation

Ratio of the standard deviation  $\sigma$  to the arithmetic mean  $\bar{x}$  of a set of  $n$  measurements  $x_i$  given by the following formula:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

## 2.3 *Nomenclature des essais*

### 2.3.1 *Essais de qualification*

Ensemble des essais effectués en vue de vérifier que les exigences d'une spécification sont remplies.

*Note.* — Les essais de qualification comprennent les essais de type et les essais de série, définis ci-après.

#### *a) Essais de type*

Ceux des essais de qualification qui sont effectués sur un appareil ou un petit nombre d'appareils considérés comme représentatifs d'une fabrication industrielle, et qui, en principe, ne sont pas répétés sur chaque appareil.

#### *b) Essais de série*

Ceux des essais de qualification qui sont effectués sur chaque appareil de série.

### 2.3.2 *Essais d'acceptation*

Essais contractuels effectués en présence d'un client ou son représentant en vue de la vérification de la qualité d'une fourniture. Ces essais sont, en principe, choisis parmi les essais de qualification. Les modes opératoires pouvant toutefois être différents.

### 2.3.3 *Essais complémentaires*

Essais destinés à procurer des informations complémentaires sur certaines caractéristiques des appareils.

## 3. **Caractéristiques générales**

### 3.1 *Généralités*

L'échelle de lecture devra être graduée en unités de débit d'exposition, par exemple en R/h.

L'étendue de mesure totale devra couvrir au moins trois puissances de 10.

Dans le cas d'un ensemble ayant une échelle sensiblement linéaire, il devrait être possible de changer de gamme par commutation, à condition que le rapport entre les gammes adjacentes n'excède pas 10. Dans le cas d'un ensemble à échelle sensiblement logarithmique pourvu de gammes de mesure commutables, on devrait avoir un recouvrement correspondant à une puissance de 10 entre les gammes adjacentes.

Si des réglages du zéro et de points de référence sont à la disposition de l'opérateur, ces réglages devront pouvoir être faits en présence de rayonnements.

L'emplacement du centre géométrique du volume sensible du détecteur devra être repéré de l'extérieur.

La nature et l'épaisseur du matériau constituant la fenêtre d'entrée du détecteur à travers laquelle pénètre le rayonnement de faible énergie doivent être spécifiés.

### 3.2 *Seuil d'alarme des moniteurs*

Les limites de réglage du seuil d'alarme des moniteurs devraient être indiquées.

## 2.3 *Test nomenclature*

### 2.3.1 *Qualification tests*

Set of tests performed in order to verify that the requirements of a specification are fulfilled.

*Note.* – Qualification tests are sub-divided into type tests and routine tests, as defined below.

#### *a) Type tests*

Those qualification tests which are performed on one assembly or on a small number of assemblies, considered to be representative of an industrial production, and which, in principle, are not repeated on each assembly.

#### *b) Routine tests*

Those qualification tests which are performed on each production assembly.

### 2.3.2 *Acceptance tests*

Contractual tests performed in the presence of a customer or his representative in order to verify the quality of a delivery. These tests are, in general, selected from the qualification tests, although the methods of performing them may be different.

### 2.3.3 *Supplementary tests*

Tests intended to provide supplementary information on certain characteristics of the assemblies.

## 3. *General characteristics*

### 3.1 *General*

The reading scale shall be graduated in units of exposure rate, for example R/h.

The total effective range of measurement shall be at least three decades.

In the case of an assembly provided with a substantially linear scale, it should be possible to change the ranges of measurement by switching in such a way that the scaling factor between adjacent ranges does not exceed ten. If an assembly with a substantially logarithmic scale is provided with switched measurement ranges, there should be an overlap of one decade between adjacent ranges.

If a control for setting zero or reference points is available to the operator, it should be effective in the presence of radiation.

The position of the geometrical centre of the sensitive volume of the detector shall be indicated from outside.

The material and thickness of the detector wall through which low energy radiation can penetrate to the sensitive volume of the detector shall be stated.

### 3.2 *Alarm threshold of monitors*

The range of adjustment of the alarm threshold of monitors should be stated.

### 3.3 *Masse et dimensions*

La masse et les dimensions géométriques devraient être les plus faibles possibles. Elles devront être indiquées par le constructeur.

### 3.4 *Classes des ensembles*

Un ensemble de mesure sera désigné comme étant de classe I ou II ou III. Les caractéristiques de fonctionnement nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de chaque classe sont spécifiées dans les tableaux II et III et dans les paragraphes appropriés.

Un ensemble devra satisfaire toutes les prescriptions de sa classe.

Pour chaque paragraphe dans lequel aucune différence n'est faite entre classes, les prescriptions sont les mêmes pour chaque classe.

## 4. **Conditions générales d'essai**

### 4.1 *Nature des essais*

A l'exception de l'essai de série décrit dans le paragraphe 5.1.2 b), tous les essais énumérés dans la présente recommandation doivent être considérés comme des "essais de type" (voir paragraphe 2.3.1 a)).

Cependant, quelques-uns de ces essais peuvent être considérés comme des essais d'acceptation, après accord entre le constructeur et l'utilisateur.

### 4.2 *Principes fondamentaux*

#### 4.2.1 *Conditions normales d'essai*

Les conditions normales d'essai sont indiquées dans le tableau I.

Les essais décrits dans la présente recommandation peuvent être classés en deux catégories, suivant qu'ils sont effectués ou non dans les conditions normales d'essai.

#### 4.2.2 *Essais effectués dans les conditions normales d'essai*

Les essais effectués dans les conditions normales d'essai sont présentés au tableau II, qui indique, pour chaque caractéristique étudiée, la spécification selon la classe et le paragraphe dans lequel est décrite la méthode d'essai correspondante.

#### 4.2.3 *Essais effectués avec variations des grandeurs d'influence*

Tous les autres essais ont pour but de déterminer les effets des variations des grandeurs d'influence. Ces essais sont présentés au tableau III avec la plage de variation de chaque grandeur d'influence et les limites des variations correspondantes de l'indication fournie par un ensemble.

La plage de variations des grandeurs d'influence indiquée dans le tableau III définit un domaine nominal d'utilisation à l'intérieur duquel la variation d'indication devra rester dans les limites indiquées par le constructeur, limites qui ne devront en aucun cas dépasser les valeurs de ce tableau.

### 3.3 *Mass and dimensions*

The mass and geometrical dimensions should be as small as reasonably practicable and shall be stated by the manufacturer.

### 3.4 *Classes of assemblies*

A measuring assembly shall be classified as being of Class I, II or III. The performance characteristics necessary to fulfil the requirements of each class are specified in the Tables II and III, and in the appropriate sub-clauses.

An assembly shall comply with all the requirements of its class.

For any sub-clause in which no distinction is made between classes, the requirements are the same for all classes.

## 4. **General test procedures**

### 4.1 *Nature of tests*

With the exception of the routine test described in Sub-clause 5.1.2 *b*), all the tests enumerated in the following sections are to be considered as “type tests” (Sub-clause 2.3.1 *a*)).

Nevertheless, some of these tests may, by agreement between manufacturer and purchaser, be considered acceptance tests.

### 4.2 *Basic principles*

#### 4.2.1 *Standard test conditions*

Standard test conditions are defined in Table I.

The tests described in this recommendation may be classified according to whether or not they are performed under standard test conditions.

#### 4.2.2 *Tests performed under standard test conditions*

Those tests which are performed under standard test conditions are listed in Table II, which indicates, for each characteristic under test, the specification according to the class of the assembly and the sub-clause where the corresponding test method is described.

#### 4.2.3 *Tests performed with variation of influence quantities*

These tests are intended to determine the effects of variations in influence quantities, and are given in Table III with the range of variation of each influence quantity and limits of consequent variation in the indication of an assembly.

The range of variation of influence quantities indicated in Table III defines a nominal operating range within which the variation in indication shall remain within the limits stated by the manufacturer, which limits shall in no case exceed those laid down in Table III.

Dans le dessein de vérifier les effets de la variation de chaque grandeur d'influence énumérée au tableau III, toutes les autres grandeurs d'influence devraient être maintenues dans les limites des conditions normales d'essai donnés au tableau I, sauf spécifications contraires définies dans la méthode d'essai utilisée.

Pour simplifier, on effectuera uniquement pour chaque grandeur ayant une influence réelle le seul essai concernant la mesure de l'erreur intrinsèque avec un débit d'exposition choisi parmi les valeurs fixées conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.2 b) (Essai de série).

D'autres aspects du comportement de l'ensemble de mesures ne doivent être vérifiés avec variation des grandeurs d'influence que si l'on estime que l'essai ci-dessus ne donnera pas une indication valable.

#### 4.3 *Point de mesure*

Le "point de mesure", pour lequel le débit d'exposition doit être déterminé, devra être choisi de façon que la distance entre la source de rayonnement et le détecteur de l'ensemble soit suffisamment grande pour que l'erreur due à la non-uniformité de l'irradiation du détecteur puisse être négligée.

Des précautions devront être prises pour réduire au minimum la valeur du rayonnement diffusé au point de mesure. L'ensemble devra être placé de façon que le point de mesure soit le centre géométrique du volume sensible du détecteur, sauf spécifications contraires fixées par le constructeur.

#### 4.4 *Débits d'exposition faibles*

Pour la mesure des faibles débits d'exposition, il est nécessaire de tenir compte des effets dus à l'existence du bruit de fond.

#### 4.5 *Fluctuations statistiques*

Dans tous les essais utilisant des rayonnements, si l'amplitude des fluctuations statistiques de l'indication dues uniquement à la nature aléatoire de l'émission du rayonnement est une fraction non négligeable de la variation de l'indication admissible pour l'essai considéré, on devra faire un nombre suffisant de lectures pour être sûr que la valeur moyenne de ces lectures peut être estimée avec une précision suffisante permettant de vérifier la conformité avec l'essai en question.

L'intervalle de temps entre ces lectures devrait être égal au moins à trois fois le temps de réponse pour que les lectures soient statistiquement indépendantes.

#### 4.6 *Rayonnement de référence*

Tous les essais autres que l'essai indiqué au paragraphe 5.2 (Variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement) et l'essai indiqué au paragraphe 5.3 (Variation de la réponse en fonction de l'angle d'incidence), comportant l'emploi de rayonnements X ou gamma, peuvent être effectués avec un seul rayonnement de référence.

Ce rayonnement de référence devrait être le rayonnement de 48 keV défini par l'ISO/TC 85/SC 2. Ce rayonnement peut être obtenu de la manière suivante (spécification provisoire):

- tension du tube à rayons X: 60 kV continu,
- filtration inhérente ajustée à l'équivalent de 4 mm d'aluminium,

In order to test the effect of variation in any one of the influence quantities listed in Table III, all other influence quantities should be maintained within the limits for standard test conditions given in Table I, unless otherwise specified in the test procedure concerned.

In order to simplify these tests, for each individual principal influence quantity, only the routine test concerning the intrinsic error need be performed, using one exposure rate chosen from among the values specified in Sub-clause 5.1.2 b) (Routine test).

Other aspects of the performance of the assembly need be tested with variation of influence quantities only if it is considered that the routine test specified will not give a representative indication.

#### 4.3 *Point of test*

The “point of test” at which the exposure rate is to be determined shall be chosen such that the distance between the radiation source and the detector of the assembly shall be sufficient to ensure that any error due to non-uniformity of irradiation of the detector will not be significant.

Precautions shall be taken to reduce the amount of scattered radiation at the point of test to the minimum. The assembly shall be placed in such a way that the point of test is the geometrical centre of the sensitive volume of the detector unless otherwise stated by the manufacturer.

#### 4.4 *Low exposure rates*

For the measurement of low exposure rates, it is necessary to take account of the effects of background radiation.

#### 4.5 *Statistical fluctuations*

For any test involving the use of radiation, if the magnitude of the statistical fluctuations of the indication, arising from the random nature of radiation alone, is a significant fraction of the variation of the indication permitted in the test, then sufficient readings shall be taken to ensure that the mean value of such readings may be estimated with sufficient accuracy to demonstrate compliance with the test in question.

The interval between such readings should be at least three times the response time in order to ensure that the readings are statistically independent.

#### 4.6 *Reference radiation*

All tests other than Sub-clause 5.2 (Variation of response with radiation energy) and Sub-clause 5.3 (Variation of response with angle of incidence) involving the use of X or gamma radiation may be carried out with a single specified type of radiation.

The specified radiation should be the reference radiation of 48 keV specified by ISO/TC 85/SC 2. The present specification of this radiation is as follows. (This specification is provisional.)

- X-ray tube voltage : 60 kV constant potential,
- inherent filtration : adjusted to 4 mm Al equivalent,

- filtration supplémentaire : 0,6 mm de cuivre,
- épaisseur de demi-atténuation du rayonnement produit : 0,24 mm de cuivre.

Pour la plupart des essais définis dans ce document, il est aussi possible d'utiliser une source d'américium 241 d'énergie 60 keV.

TABEAU I

*Conditions de référence et conditions normales d'essai*

| Grandeur d'influence                               | Conditions de référence<br>(en l'absence d'indication<br>du constructeur) | Conditions normales d'essai<br>(en l'absence d'indication<br>du constructeur)            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rayonnement gamma de référence                     | 48 keV* ou <sup>241</sup> Am (60 keV)                                     | 48 keV* ou <sup>241</sup> Am (60 keV)                                                    |
| Durée de préchauffage                              | 15 minutes                                                                | ≥ 15 minutes                                                                             |
| Température ambiante                               | 20 °C                                                                     | 18 °C à 22 °C                                                                            |
| Humidité relative                                  | 65 %                                                                      | 55 % à 75 %                                                                              |
| Pression atmosphérique                             | 1013 mbar                                                                 | 860 mbar à 1060 mbar                                                                     |
| Tension d'alimentation U**                         | Tension nominale<br>d'alimentation U <sub>N</sub>                         | Tension nominale<br>d'alimentation U <sub>N</sub> ± 1 %                                  |
| Fréquence**                                        | Fréquence nominale                                                        | Fréquence nominale ± 2 %                                                                 |
| Forme d'onde de la source<br>alternative**         | Sinusoidale                                                               | Sinusoidale avec un total<br>de distorsion harmonique<br>inférieure à 5 %                |
| Angle d'incidence du<br>rayonnement                | Direction de l'étalonnage donnée<br>par le constructeur                   | Direction donnée ± 10°                                                                   |
| Bruit de fond du<br>rayonnement gamma              | Inférieur à 20 µR/h                                                       | Inférieur à 25 µR/h                                                                      |
| Champ électromagnétique<br>d'origine extérieure*** | Nul                                                                       | Inférieur à la valeur la plus faible<br>qui produit des interférences                    |
| Induction magnétique<br>d'origine extérieure***    | Négligeable                                                               | Inférieure au double de la valeur<br>de l'induction due au champ<br>magnétique terrestre |
| Orientation de l'ensemble                          | A indiquer par le constructeur                                            | Orientation indiquée ± 10°                                                               |
| Réglage de l'ensemble                              | Réglé pour fonctionnement<br>normal                                       | Réglé pour fonctionnement normal                                                         |
| Contamination par des<br>éléments radioactifs      | Négligeable                                                               | Négligeable                                                                              |

\* Ce rayonnement sera le rayonnement de référence de 48 keV proposé par l'ISO/TC 85/SC 2.

\*\* Ces grandeurs s'appliquent uniquement aux ensembles portatifs pouvant également fonctionner sur le réseau.

\*\*\* Voir tableau III.

- added filtration : 0.6 mm Cu,
- half-value thickness of radiation produced : 0.24 mm Cu.

For most of the tests specified in this document, the use of  $^{241}\text{Am}$ , with an energy of 60 keV, is also suitable.

TABLE I

*Reference conditions and standard test conditions*

| Influence quantities                           | Reference conditions<br>(unless otherwise indicated<br>by the manufacturer) | Standard test conditions<br>(unless otherwise indicated<br>by the manufacturer) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reference gamma radiation                      | 48 keV* or $^{241}\text{Am}$ (60 keV)                                       | 48 keV* or $^{241}\text{Am}$ (60 keV)                                           |
| Warm-up time                                   | 15 minutes                                                                  | Equal to or greater than 15 minutes                                             |
| Ambient temperature                            | 20 °C                                                                       | 18 °C to 22 °C                                                                  |
| Relative humidity                              | 65 %                                                                        | 55 % to 75 %                                                                    |
| Atmospheric pressure                           | 1 013 mbar                                                                  | 860 mbar to 1 060 mbar                                                          |
| Power supply voltage $U^{**}$                  | Nominal power supply<br>voltage $U_N$                                       | Nominal power supply voltage<br>$U_N \pm 1 \%$                                  |
| Frequency**                                    | Nominal frequency                                                           | Nominal frequency $\pm 2 \%$                                                    |
| A.C. power supply waveform**                   | Sinusoidal                                                                  | Sinusoidal with total harmonic<br>distortion lower than 5 %                     |
| Angle of incidence of radiation                | Calibration direction given by<br>manufacturer                              | Direction given $\pm 10^\circ$                                                  |
| Gamma radiation background                     | Less than 20 $\mu\text{R/h}$                                                | Less than 25 $\mu\text{R/h}$                                                    |
| Electromagnetic field of<br>external origin*** | Zero                                                                        | Less than the lowest value that<br>causes interference                          |
| Magnetic induction of<br>external origin***    | Negligible                                                                  | Less than twice the induction<br>due to the earth's magnetic field              |
| Orientation of assembly                        | To be stated by the<br>manufacturer                                         | Stated orientation $\pm 10^\circ$                                               |
| Assembly controls                              | Set up for normal operation                                                 | Set up for normal operation                                                     |
| Contamination by radioactive<br>elements       | Negligible                                                                  | Negligible                                                                      |

\* This radiation will be the reference radiation of 48 keV to be specified by ISO/TC 85/SC 2.

\*\* Only for portable assemblies which can also be operated from the mains.

\*\*\* See Table III.

TABEAU II

*Essais effectués dans les conditions normales d'essais*

| Caractéristique étudiée                      | Spécifications                                                                                                                                                                  |                           |                           | Méthode d'essai (paragraphe) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                              | Classe I                                                                                                                                                                        | Classe II                 | Classe III                |                              |
| Erreur intrinsèque sur le débit d'exposition | Erreur intrinsèque* inférieure à la plus grande des deux valeurs<br><br>$\pm 10\%$ du débit d'exposition conventionnellement vrai,<br>ou<br>$\pm 3\%$ du maximum de l'échelle** |                           |                           | 5.1.2. b)                    |
| Fluctuations statistiques                    | Coef. de variation < 10 %                                                                                                                                                       | Coef. de variation < 20 % | Coef. de variation < 20 % | 6.1.1. b)                    |
| Temps de réponse                             | $\leq 8$ secondes pour toutes les classes                                                                                                                                       |                           |                           | 6.1.2. b)                    |
| Dérive du zéro                               | $\leq 2\%$ de la valeur maximale de déflexion angulaire de l'échelle de mesure dans 4 heures pour toutes les classes                                                            |                           |                           | 6.2.2.                       |

\* Cette erreur s'ajoute à l'erreur obtenue dans la détermination du débit d'exposition conventionnellement vrai (voir paragraphe 5.1.2).

\*\* Le deuxième critère n'est pas applicable sur ensembles à échelle logarithmique.

TABLE II

*Tests performed under standard test conditions*

| Characteristics under test                  | Requirements                                                                                                                                          |                           |                           | Method of test (Sub-clause) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                             | Class I                                                                                                                                               | Class II                  | Class III                 |                             |
| Intrinsic error in exposure rate indication | Intrinsic error* less than the larger of the two values<br><br>$\pm 10\%$ of conventionally true exposure rate,<br>or<br>$\pm 3\%$ of scale maximum** |                           |                           | 5.1.2. b)                   |
| Statistical fluctuations                    | Coef. of variation < 10 %                                                                                                                             | Coef. of variation < 20 % | Coef. of variation < 20 % | 6.1.1. b)                   |
| Response time                               | $\leq 8$ seconds for all classes                                                                                                                      |                           |                           | 6.1.2. b)                   |
| Zero drift                                  | $\leq 2\%$ of the scale maximum angular deflection over a period of 4 hours for all classes                                                           |                           |                           | 6.2.2                       |

\* This error is additional to the error obtained in the determination of conventionally true exposure rate (see Sub-clause 5.1.2).

\*\* The last criterion is not applicable to logarithmic scale assemblies.

TABLEAU III  
Essais effectués avec variation des grandeurs d'influence

| Grandeur d'influence                                    | Plage de variation de la grandeur d'influence                                                                         | Limites de la variation de l'indication                                                                                              |                                  |              | Méthode d'essai (paragraphe) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                       | Classe I                                                                                                                             | Classe II                        | Classe III   |                              |
| Energie du rayonnement                                  | De 10 keV à 60 keV<br>Au-dessus de 60 keV                                                                             | $\pm 20\% ^{1)}$                                                                                                                     | $\pm 40\% ^{1)}$                 | à déterminer | 5.2.2                        |
| Angle d'incidence                                       | De 0° à 30° à 30 keV<br>De 0° à 90° à 30 keV                                                                          | $\pm 20\% ^{2)}$                                                                                                                     | à déterminer                     | à déterminer | 5.3.2                        |
| Autres rayonnements ionisants<br>a) Bêta<br>b) Neutrons | s)                                                                                                                    | s)                                                                                                                                   | Réponse à déterminer sur demande |              | 5.4.2                        |
| Durée de préchauffage                                   | A déterminer                                                                                                          | A déterminer                                                                                                                         |                                  |              |                              |
| Tension d'alimentation                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                  |              |                              |
| a) Piles                                                | Après 12 h de fonctionnement continu, ou après 40 h de fonctionnement intermittent                                    | $\pm 10\% ^{3)}$ pour toutes les classes                                                                                             |                                  |              | 6.4.1.d)                     |
| b) Accumulateurs                                        | Après 12 h de fonctionnement continu                                                                                  | $\pm 10\% ^{3)}$ pour toutes les classes                                                                                             |                                  |              | 6.4.1.d)                     |
| c) Réseau (si prévu)                                    | De 88 % $U_N$ à 110 % $U_N$<br>( $U_N$ = tension d'alimentation nominale)                                             | $\pm 10\% ^{1)}$ pour toutes les classes                                                                                             |                                  |              | 6.4.2.b)                     |
| Orientation de l'ensemble                               | Toutes                                                                                                                | $\pm 10\% ^{1)}$ pour toutes les classes                                                                                             |                                  |              | 7.2.2                        |
| Température ambiante                                    | — Pour l'intérieur de + 10 °C à + 35 °C<br>— Pour l'extérieur <sup>4)</sup> de — 10 °C à + 40 °C<br>— 25 °C à + 50 °C | $\pm 10\% ^{1)}$ pour toutes les classes<br><br>$\pm 20\% ^{1)}$ pour toutes les classes<br>$\pm 50\% ^{1)}$ pour toutes les classes |                                  |              | 9.1.2                        |
| Humidité relative                                       | Jusqu'à 95 % à 35 °C                                                                                                  | $\pm 10\% ^{1)}$ pour toutes les classes                                                                                             |                                  |              | 9.2.2                        |
| Pression atmosphérique                                  | s)                                                                                                                    | s)                                                                                                                                   |                                  |              |                              |
| Champ électromagnétique d'origine extérieure            | s)                                                                                                                    | s)                                                                                                                                   |                                  |              |                              |
| Induction magnétique d'origine extérieure               | s)                                                                                                                    | s)                                                                                                                                   |                                  |              |                              |

<sup>1)</sup> Par rapport à l'indication dans les conditions normales d'essai.

<sup>2)</sup> Par rapport à la réponse dans la direction d'étalonnage,

<sup>3)</sup> Par rapport à l'indication initiale.

<sup>4)</sup> Ensembles prévus pour climats tempérés. Pour des climats plus chauds ou plus froids, des limites différentes peuvent être spécifiées. Pour des ensembles conçus pour être employés à très basse température, il peut être prévu un moyen de réchauffement des piles.

<sup>5)</sup> Aucune spécification générale. Les limites des valeurs et les limites de variations de l'indication sont à préciser sur demande.

Note. — Pour les ensembles à graduation non linéaire, une échelle linéaire peut être substituée à l'indication de lecture de l'ensemble pour vérifier les performances demandées au tableau III.

TABLE III

Tests performed with variation of influence quantities

| Influence quantity                                 | Range of values of influence quantity                                                                         | Limits of variation of indication                                                                            |                  |              | Method of test (Sub-clause) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| Radiation energy                                   | 10 keV – 60 keV<br>Above 60 keV                                                                               | Class I                                                                                                      | Class II         | Class III    | 5.2.2.                      |
|                                                    |                                                                                                               | $\pm 20\% ^{1)}$<br>————— To be stated —————                                                                 | $\pm 40\% ^{1)}$ | To be stated |                             |
| Angle of incidence                                 | 0° to 30° at 30 keV<br>0° to 90° at 30 keV                                                                    | $\pm 20\% ^{2)}$<br>————— To be stated —————                                                                 | To be stated     | To be stated | 5.3.2                       |
| Other ionizing radiations<br>a) Beta<br>b) Neutron | s)                                                                                                            | s)<br>Response to be stated if required                                                                      |                  |              | 5.4.2.                      |
| Warm-up time                                       | To be stated                                                                                                  | To be stated                                                                                                 |                  |              |                             |
| Supply voltage                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                  |              |                             |
| a) Primary batteries                               | After 12 h continuous use, or after 40 h intermittent use                                                     | $\pm 10\% ^{3)}$ for all classes                                                                             |                  |              | 6.4.1.d)                    |
| b) Secondary batteries                             | After 12 h continuous use                                                                                     | $\pm 10\% ^{3)}$ for all classes                                                                             |                  |              | 6.4.1.d)                    |
| c) A.C. mains (if applicable)                      | From 88 % $U_N$ to 110 % $U_N$<br>( $U_N$ = nominal supply voltage)                                           | $\pm 10\% ^{4)}$ for all classes                                                                             |                  |              | 6.4.2.b)                    |
| Orientation of assembly                            | Any                                                                                                           | $\pm 10\% ^{1)}$ for all classes                                                                             |                  |              | 7.2.2                       |
| Ambient temperature                                | – Indoor use<br>+ 10 °C to + 35 °C<br>– Outdoor use <sup>4)</sup><br>– 10 °C to + 40 °C<br>– 25 °C to + 50 °C | $\pm 10\% ^{1)}$ for all classes<br><br>$\pm 20\% ^{1)}$ for all classes<br>$\pm 50\% ^{1)}$ for all classes |                  |              | 9.1.2                       |
| Relative humidity                                  | up to 95 % at 35 °C                                                                                           | $\pm 10\% ^{1)}$ for all classes                                                                             |                  |              | 9.2.2                       |
| Atmospheric pressure                               | s)                                                                                                            | s)                                                                                                           |                  |              |                             |
| Electromagnetic field of external origin           | s)                                                                                                            | s)                                                                                                           |                  |              |                             |
| Magnetic induction of external origin              | s)                                                                                                            | s)                                                                                                           |                  |              |                             |

<sup>1)</sup> Of the indication under standard test conditions.

<sup>2)</sup> Of the response in the calibration direction.

<sup>3)</sup> Of the initial indication.

<sup>4)</sup> Assemblies intended for temperate climates. In hotter or colder climates other limits may be specified. For assemblies intended for operation at very low temperatures, means of heating the batteries may be provided.

<sup>5)</sup> No general specification. Limits of values and limits of variation of indication to be specified if required.

*Note.* — For the assemblies having a non-linear graduation, a linear scale can be substituted for the indicating meter of the assembly to verify the performances called for by Table III.

## 5. Caractéristiques liées aux rayonnements

### 5.1 Précision de la réponse au rayonnement gamma de référence

#### 5.1.1 Spécifications

Dans les conditions normales d'essais avec les réglages effectués suivant les instructions du constructeur, l'erreur intrinsèque ne devra pas dépasser les limites fixées au tableau II sur toute l'étendue de mesure comprise entre 10 % et 100 % de la valeur maximale de la déflexion angulaire de l'échelle de mesure.

Ces spécifications ne s'appliquent pas aux débits d'exposition inférieurs à celui qui correspond à 10 % de la valeur maximale de l'échelle.

#### 5.1.2 Détermination de l'erreur intrinsèque

##### a) Source utilisée

L'essai devra être effectué avec le rayonnement de référence défini au paragraphe 4.6.

Le débit d'exposition conventionnellement vrai doit être connu avec une exactitude meilleure que 5 % pour les essais des ensembles de classe I, avec une exactitude meilleure que 10 % pour les essais des ensembles de classe II et III.

Plusieurs sources du rayonnement de référence peuvent être nécessaires pour couvrir la totalité de l'étendue de mesure des débits d'exposition indiqués par l'ensemble. Dans ce cas, les activités relatives des sources de rayonnement employées doivent être telles que le domaine des débits d'exposition susceptibles d'être obtenue par chaque source de rayonnement au point de mesure, recouvre le domaine d'au moins une autre des sources de rayonnement employées. Cette méthode a pour but d'empêcher, dans la mesure du possible, que des différences relatives sur les rapports du débit d'exposition nominal au débit d'exposition vrai entre les différentes sources de rayonnement utilisées viennent accroître les erreurs de mesure.

##### b) Essais à effectuer

On effectuera un "essai de type" sur un ensemble au moins de chaque lot de production et un essai de série sur chaque ensemble.

##### - Essai de type -

Pour les ensembles à échelles sensiblement linéaires, l'essai de type devra être effectué sur toutes les gammes, et sur au moins 3 points de chacune d'elles à environ 75 %, 50 % et 30 % de l'étendue de la gamme, avec une mesure obligatoire dans la plage de recouvrement des gammes adjacentes (exception faite pour la première gamme)\*.

Pour les ensembles à échelle sensiblement logarithmique à une seule gamme, l'essai devra être effectué pour deux valeurs au moins de chaque puissance de 10 du débit d'exposition mesuré.

\* Pour les forts débits d'exposition, cette méthode directe d'essai peut nécessiter l'emploi d'une source de rayonnement gamma de référence d'activité exagérément élevée. Dans ce cas, d'autres sources de rayonnement (par exemple un générateur de rayonnement X adapté) peuvent être utilisées à conditions d'appliquer les corrections convenables pour tenir compte des différences de sensibilité de l'appareil à ce rayonnement et au rayonnement gamma de référence, dues au fait que les énergies des rayonnements employés seront différentes.

## 5. Radiation characteristics

### 5.1 Accuracy of response to the reference gamma radiation

#### 5.1.1 Requirements

Under standard test conditions, with the calibration controls adjusted according to the manufacturer's instructions, the intrinsic error shall not exceed the limits given in Table II over the whole range from 10 % to 100 % of the scale maximum angular deflection.

These requirements do not apply to exposure rates corresponding to less than 10 % of the scale maximum angular deflection.

#### 5.1.2 Determination of intrinsic error

##### a) Source to be used

The test shall be performed with the reference radiation specified in Sub-clause 4.6.

The conventionally true exposure rate shall be known with an accuracy better than 5 % for the test of Class I assemblies and with an accuracy better than 10 % for the test of Class II and Class III assemblies.

More than one source of reference radiation may be required in order to cover the complete effective range of exposure rates indicated by the assembly. In this case, the relative outputs of the radiation sources used shall be such that the useful range of exposure rates obtainable at the point of test from each radiation source overlaps those obtainable from at least one other of the radiation sources used. The purpose of this method is to prevent, as far as possible, relative differences in the ratio of nominal to true exposure rate for the different radiation sources used from increasing the measured errors.

##### b) Tests to be performed

A type test shall be carried out on at least one assembly of the series and one routine test shall be performed on each assembly.

##### — Type test

For assemblies provided with substantially linear scales, the type test shall be carried out on all the ranges, and on at least 3 points on each of them, at about 75 %, 50 % and 30 % of the scale range with a measurement mandatory in the overlapping range (except for the first range).\*

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be performed for at least two values in each decade of exposure rate measured.

\* At the higher exposure rates, this direct form of test may require the use of a source of the reference gamma radiation of inconveniently high activity. In this case, some other sources of radiation (e.g., a suitable X-ray generator) may be used, provided suitable corrections are made for any difference in the sensitivity of the instrument to such radiation and to the reference gamma radiation, caused by the difference in the energy of the radiation used.

— Essai de série

Pour les ensembles à échelles sensiblement linéaires, l'essai de série devra être effectué sur un point de chaque gamme compris entre 50 % et 75 % de l'étendue de celle-ci.

Pour les ensembles à échelle sensiblement logarithmique à une seule gamme, l'essai devra être effectué pour une valeur de chaque puissance de 10.

c) Mode opératoire

On tracera (voir la figure 1, page 26) un diagramme en coordonnées semi-logarithmiques, ayant comme abscisse le débit d'exposition (en échelle logarithmique) et comme ordonnée (en échelle linéaire) les erreurs intrinsèques relatives  $E$  exprimées en % :

$$E = 100 \frac{D_i - D_v}{D_v} \%$$

ou:  $D_i$  = débit d'exposition indiqué

$D_v$  = débit d'exposition conventionnellement vrai.

Sur ce diagramme, tracer les lignes horizontales  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  correspondant à l'erreur maximale permise, indiquée au paragraphe 5.1.2 a), pour la détermination du débit d'exposition conventionnellement vrai ( $\pm 5$  % pour les ensembles de classe I,  $\pm 10$  % pour les ensembles de classes II et III).

Mesurer la largeur  $H$  de la bande comprenant les points expérimentaux. Tracer la droite  $D$  équidistante des limites de cette bande.  $D$  doit se trouver entre  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$ , et  $H$  doit être inférieur à :

- 20 % pour la classe I,
- 40 % pour la classe II,
- 80 % pour la classe III.

Exceptionnellement (voir la figure 2, page 27), dans le cas où  $H$  est inférieur aux limites ci-dessus, il est admis que  $D$  se trouve à l'extérieur de la bande limitée par  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  à condition que la somme de  $\frac{H}{2}$  et de la distance de  $D$  à la plus proche des droites  $\Delta_1$  ou  $\Delta_2$  reste inférieure à :

- 10 % pour la classe I,
- 20 % pour la classe II,
- 40 % pour la classe III.

Cette dérogation a pour objet d'accorder une certaine tolérance aux appareils présentant une faible dispersion.

*Note.* — La figure 1 est la représentation graphique du cas général pour un ensemble de classe I. La figure 2 est la représentation graphique du cas exceptionnel des ensembles à faible dispersion pour un ensemble de classe II.

## 5.2 Variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement

### 5.2.1 Spécifications

La variation de la réponse en fonction de l'énergie pour un rayonnement incident dans la direction d'étalonnage définie par le constructeur ne doit pas dépasser les valeurs données dans le tableau III. Une courbe d'étalonnage type montrant la variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement doit être fournie avec chaque ensemble.

– *Routine test*

For assemblies provided with substantially linear scales, the routine test shall be performed at one point on each range between 50 % and 75 % of the scale maximum.

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be performed for one value in each decade of the exposure rate measured.

*c) Operating method*

The results of the tests will be plotted (see Figure 1, page 26) on a graph in semi-logarithmic co-ordinates, having as abscissa the exposure rate (in logarithmic scale) and as ordinate (in linear scale) the intrinsic errors  $E$ , expressed in % by the relationship :

$$E = 100 \frac{R_i - R_t}{R_t} \%$$

where:  $R_i$  = indicated exposure rate

$R_t$  = conventionally true exposure rate.

On this graph, draw the horizontal lines  $\Delta_1$  and  $\Delta_2$  corresponding to the maximum error allowed for the determination of the conventionally true exposure rate indicated in Sub-clause 5.1.2 a) ( $\pm 5\%$  for Class I assemblies and  $\pm 10\%$  for Class II and Class III assemblies).

Measure the width  $H$  of the band including the experimental points. Draw the straight line  $D$  falling in the middle of this band.  $D$  must fall between  $\Delta_1$  and  $\Delta_2$  and  $H$  shall be less than :

- 20 % for Class I,
- 40 % for Class II,
- 80 % for Class III.

Exceptionally (see Figure 2, page 27), if  $H$  is lower than the above limits, then it is admissible that the straight line  $D$  falls externally to the band limited by  $\Delta_1$  and  $\Delta_2$  provided that the addition of  $\frac{H}{2}$  and the distance from  $D$  to the nearer of the lines  $\Delta_1$  and  $\Delta_2$  is less than :

- 10 % for Class I,
- 20 % for Class II,
- 40 % for Class III.

This allowance is to give a certain tolerance to the assemblies having a limited dispersion.

*Note.* — Figure 1 is the graphical representation of the general case for an assembly of Class I. Figure 2 is the graphical representation of the exceptional case of low dispersion assemblies for a Class II assembly.

## 5.2 *Variation of response with radiation energy*

### 5.2.1 *Requirements*

The variation of the response with radiation energy for radiation incident in the calibration direction specified by the manufacturer shall not exceed the values given in Table III. A typical calibration graph showing the variation of response with radiation energy shall be issued with each assembly.

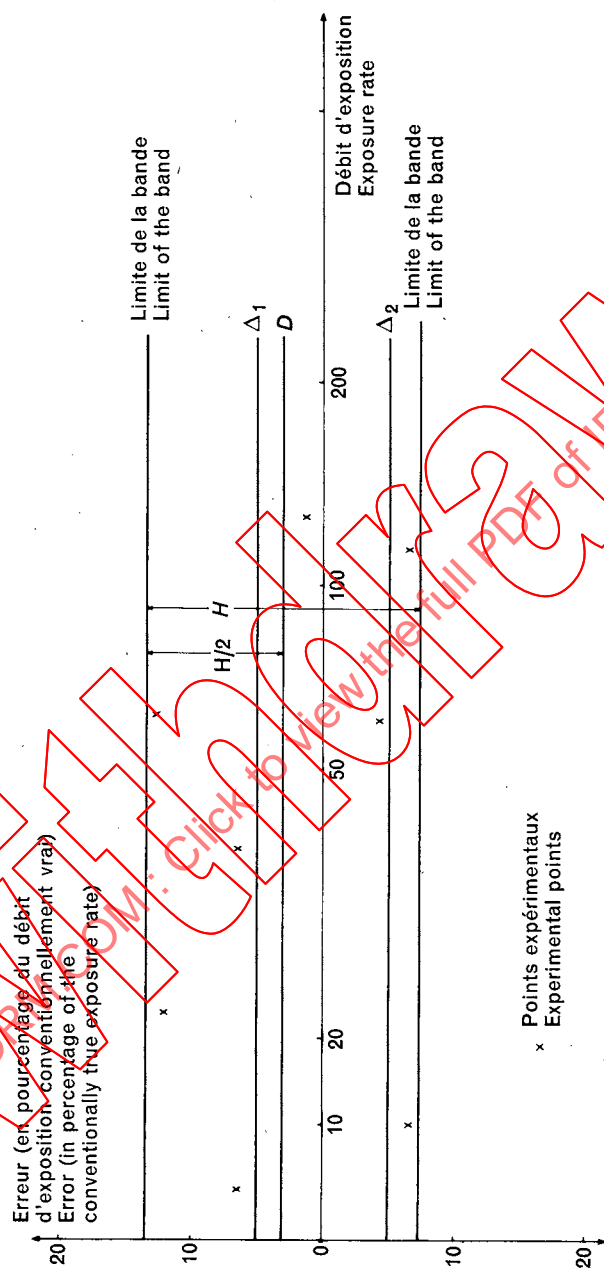


FIGURE 1

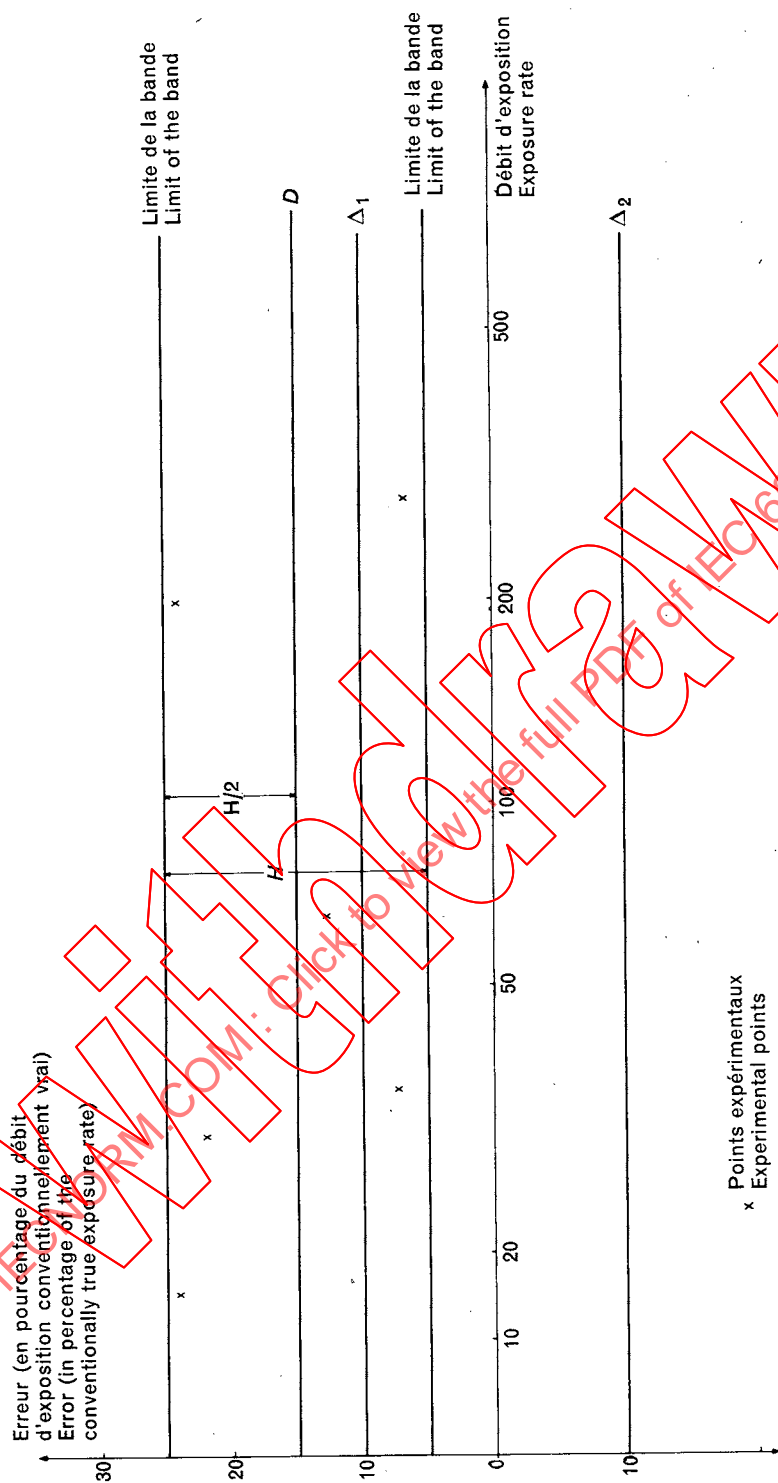


FIGURE 2

### 5.2.2 Méthode d'essai

Les énergies exactes du rayonnement auquel l'ensemble devra être exposé sont à l'étude<sup>1)</sup>. Les résultats devraient être exprimés sous forme de rapport de la réponse par unité de débit d'exposition pour chaque source de rayonnement utilisée, à la réponse par unité de débit d'exposition pour le rayonnement de référence.

Pour un ensemble à échelle sensiblement linéaire, tous les débits d'exposition utilisés devront être supérieurs à celui qui correspond au tiers de la lecture maximale de l'échelle utilisée.

Pour un ensemble à échelle sensiblement logarithmique, tous les débits d'exposition utilisés devront être supérieurs à celui qui correspond à trois fois la plus faible graduation de l'échelle au-dessus du zéro.

En principe, cet essai devrait être effectué au même débit d'exposition pour chaque énergie de rayonnement. Pratiquement, cela peut ne pas être possible et dans ce cas le débit d'exposition lu pour chacune des énergies de rayonnement devrait être corrigé de l'erreur intrinsèque (par interpolation si nécessaire) relevée pour le débit d'exposition du rayonnement de référence (voir paragraphe 5.1).

### 5.3 Variation de la réponse en fonction de l'angle d'incidence

#### 5.3.1 Spécifications

La réponse des ensembles de classe I à un rayonnement incident de 30 keV environ<sup>2)</sup> ne dépassant pas 30° par rapport à la direction d'étalonnage définie par le constructeur ne doit pas différer de  $\pm 20\%$  de la réponse correspondant à la direction d'étalonnage.

La variation de la réponse à ce rayonnement incident de 0° à 90° par rapport à la direction d'étalonnage doit être indiquée pour chaque classe d'appareil.

#### 5.3.2 Méthode d'essai

L'ensemble devrait être exposé au rayonnement de référence défini au paragraphe 5.3.1. Placer l'ensemble dans sa position normale d'utilisation et placer la source de rayonnement dans une position telle que la droite joignant cette source de rayonnement au centre du détecteur coïncide avec la direction d'étalonnage définie par le constructeur.

La lecture dans cette position doit être notée. Faire tourner l'ensemble ou la source dans un plan horizontal et noter, pour des angles déterminés, les lectures correspondantes.

Des observations semblables doivent être faites pour une rotation de l'ensemble ou de la source de rayonnement dans un plan vertical.

### 5.4 Réponse aux autres rayonnements ionisants

Les ensembles devront être conçus de façon à limiter autant que possible l'influence des autres rayonnements ionisants.

<sup>1)</sup> En ce qui concerne les sources de radiation, il est recommandé d'utiliser au maximum les résultats des travaux de l'Organisation Internationale de Normalisation

<sup>2)</sup> Par exemple, les rayonnements de référence de 31 keV (rayonnement X de fluorescence) ou de 33 keV (rayonnements X filtrés) définis par ISO/TC 85/SC 2.

### 5.2.2 *Method of test*

The precise energies of radiation to which the assembly shall be exposed are under consideration.<sup>1)</sup> The results should be expressed as a ratio of the response per unit exposure rate for each radiation source utilized, to the response per unit exposure rate for the reference radiation.

For an assembly with a substantially linear scale, all exposure rates employed shall exceed that corresponding to one-third of the scale maximum on the scale being used.

For an assembly with a substantially logarithmic scale, all exposure rates employed shall exceed that corresponding to three times the lowest significant graduation on the scale.

In principle, this test should be performed at the same exposure rate for each radiation energy. In practice, this may not be possible, in which case the indicated exposure rate at each radiation energy should be corrected for the intrinsic error (interpolated if necessary) at that indicated exposure rate for the reference radiation (see Sub-clause 5.1).

## 5.3 *Variation of response with angle of incidence*

### 5.3.1 *Requirements*

For a Class I assembly, the response of the assembly to radiation of approximately 30 keV<sup>2)</sup> incident at any angle not exceeding 30° from the calibration direction specified by the manufacturer shall not differ by more than  $\pm 20\%$  from the response in the calibration direction.

The variation of response to this radiation incident from 0° to 90° from the calibration direction shall be stated for all classes of instrument.

### 5.3.2 *Method of test*

The assembly should be exposed to the radiation specified in Sub-clause 5.3.1. Place the assembly in its normal position of use, with the source of radiation in such a position that a line from the source of radiation to the centre of the detector coincides with the calibration direction specified by the manufacturer.

The reading in this position shall be noted. The assembly or the source of radiation shall then be turned in a horizontal plane through appropriate angles from this position and the readings noted.

Similar observations shall then be taken as either the assembly or the source of radiation is rotated in a vertical plane.

## 5.4 *Response to other ionizing radiations*

Assemblies shall be designed so as to limit as far as possible the influence of other ionizing radiations.

<sup>1)</sup> With respect to the question of radiation sources, it is recommended to use, as far as possible, the results of the work of the International Organization for Standardization.

<sup>2)</sup> For example, the reference radiations of 31 keV (fluorescent X-rays) or 33 keV (filtered X-radiation) specified by ISO/TC 85/SC 2.

#### 5.4.1 Rayonnement bêta

L'énergie minimale des particules bêta pouvant pénétrer à l'intérieur du volume sensible du détecteur devra être indiquée.

*Note.* – L'ensemble peut donner une indication fautive pour les rayonnements bêta d'énergie plus élevée.

#### 5.4.2 Neutrons

##### a) Spécifications

Lorsque l'ensemble est conçu pour être employé en présence de neutrons, la réponse à ce rayonnement devra également être indiquée.

##### b) Méthode d'essai

Un essai pour la réponse aux neutrons n'est pas obligatoire et ne doit être effectué que sur spécification expresse.

La méthode d'essai devra être fixée par accord entre le constructeur et l'utilisateur.

#### 5.4.3 Rayonnements X et gamma d'énergie supérieure à 60 keV

##### a) Spécifications

La réponse aux rayonnements X et gamma d'énergie supérieure à 60 keV doit être indiquée. Le constructeur devra donner les instructions nécessaires en vue de l'utilisation de l'ensemble dans ces conditions.

##### b) Méthode d'essai

La méthode d'essai doit être conforme à celle du paragraphe 5.2.

### 6. Caractéristiques électriques

#### 6.1 Fluctuations statistiques et temps de réponse

##### 6.1.1 Fluctuations statistiques

##### a) Spécifications

Par suite du caractère aléatoire de l'émission des rayonnements X et gamma, l'indication d'un ensemble de mesure du débit d'exposition peut présenter des fluctuations autour de sa valeur moyenne.

Le coefficient de variation du débit d'exposition dû à ces fluctuations aléatoires devra être inférieur aux valeurs ci-dessous:

- Pour une échelle linéaire: 10 % pour les ensembles de classe I et 20 % pour les ensembles de classe II et III pour tout débit d'exposition supérieur à celui qui correspond au tiers de la valeur maximale de l'échelle la plus sensible.
- Pour une échelle non linéaire: 10 % pour les ensembles de classe I et 20 % pour les ensembles de classe II et III pour tout débit d'exposition supérieur à celui qui correspond à 3 fois la plus faible graduation de l'échelle au-dessus du zéro.

#### 5.4.1 *Beta radiation*

The minimum energy of beta particles that will penetrate into the sensitive volume of the detector shall be stated.

*Note.* — Beta radiation of energy higher than the above can cause the assembly to give incorrect indications.

#### 5.4.2 *Neutron radiation*

##### *a) Requirements*

If the assembly is intended to be used in the presence of neutron radiation, then the response to this radiation shall also be stated.

##### *b) Method of test*

A test for neutron response is not mandatory and need only be carried out if this requirement is specified.

The method of test shall be subject to agreement between the manufacturer and the user.

#### 5.4.3 *X and gamma radiation of energy exceeding 60 keV*

##### *a) Requirements*

The response to X and gamma radiation of energies exceeding 60 keV shall be stated. The manufacturer shall give any appropriate instructions for the use of the assembly under these conditions.

##### *b) Method of test*

The method of test shall be in accordance with Sub-clause 5.2.

### 6. *Electrical characteristics*

#### 6.1 *Statistical fluctuations and response time*

##### 6.1.1 *Statistical fluctuations*

###### *a) Requirements*

Because of the random nature of X and gamma radiation emission, the indication of an exposure rate measuring assembly may exhibit fluctuations about its mean value.

The coefficient of variation of the exposure rate due to these random fluctuations shall be less than the following values:

- *For linear scales:* 10 % for Class I assemblies and 20 % for Class II and Class III assemblies, for any exposure rate exceeding that corresponding to one-third of the scale maximum on the most sensitive range.
- *For non-linear scales:* 10 % for Class I assemblies and 20 % for Class II and Class III assemblies, for any exposure rate exceeding three times that corresponding to the lowest significant graduation on the scale.

*b) Méthode d'essai*

Exposer l'ensemble à une source de rayonnement dont le débit d'exposition correspond à une indication comprise entre le tiers et la moitié de la déviation totale de l'échelle la plus sensible (échelle linéaire) ou de la première puissance de 10 (échelle logarithmique).

Effectuer au moins 20 lectures de l'indication de l'appareil à intervalles de temps convenables. Dans le dessein d'obtenir des lectures parfaitement indépendantes l'une de l'autre, cet intervalle ne devra pas être inférieur au triple de la constante de temps de l'ensemble de mesure. Déterminer la valeur moyenne et le coefficient de variation de toutes les lectures effectuées. Le coefficient de variation ainsi déterminé devra être compris dans les limites indiquées au paragraphe 6.1.1 a).

6.1.2 *Temps de réponse*

*a) Spécifications*

Le temps de réponse devra être tel que lors d'une variation brusque du débit d'exposition, l'indication atteigne en moins de 8 secondes la valeur suivante :

$$N + \frac{63}{100} (N' - N)$$

où  $N$  est l'indication initiale et  $N'$  l'indication finale. Le temps de réponse devra être indiqué par le constructeur.

*b) Méthode d'essai*

L'essai peut être effectué soit avec une source de rayonnement convenable, soit par injection d'un signal électrique approprié à l'entrée de l'ensemble de mesure.

Les débits d'exposition initial et final devront différer d'un facteur 10 ou plus et les mesures devront être effectuées à la fois pour une augmentation et pour une diminution du débit d'exposition.

Si la plus faible graduation de l'échelle au-dessus du zéro correspond à un débit d'exposition  $\bar{R}$ , l'indication initiale de  $N$  ne devra pas dépasser  $10 \bar{R}$  pour les essais avec augmentation du débit d'exposition. Pour les essais avec diminution du débit d'exposition, c'est l'indication finale  $N'$  qui ne devra pas dépasser  $10 \bar{R}$ .

Si la méthode d'essai électrique est employée, les signaux injectés devront correspondre aux spécifications ci-dessus.

Pour l'essai avec augmentation du débit d'exposition, l'ensemble devra être soumis d'abord au débit d'exposition le plus élevé et l'indication  $N'$  sera notée.

L'ensemble devra alors être soumis au débit d'exposition le plus bas pendant un temps suffisant pour permettre à l'indication  $N$  d'atteindre une valeur stable, qui sera notée.

Le débit d'exposition devra être ensuite changé le plus rapidement possible en celui qui correspond à l'indication  $N'$  et le temps nécessaire pour atteindre la valeur donnée par la formule du paragraphe 6.1.2 a) devra être mesuré.

L'essai avec diminution du débit d'exposition devra être effectué de la même manière en inversant les valeurs du débit d'exposition correspondant à  $N$  et  $N'$ .

6.1.3 *Interdépendance entre temps de réponse et fluctuations statistiques*

Le temps de réponse et le coefficient de variation des fluctuations statistiques sont des caractéristiques interdépendantes dont les valeurs limites acceptables sont données ci-dessus.

*b) Method of test*

Expose the assembly to a source of radiation giving an exposure rate corresponding to an indication between one-third and one-half of scale maximum on the most sensitive range (linear scale) or decade (logarithmic scale).

Take a series of at least 20 readings of indication of the assembly at convenient time intervals. In order that the readings shall be substantially independent from one another, this time interval shall not be less than that corresponding to three times the time constant of the measuring assembly. Find the mean value and the coefficient of variation of all the readings taken. The coefficient of variation so determined shall lie within the limits of Sub-clause 6.1.1 a).

6.1.2 *Response time*

*a) Requirements*

The response time shall be such that, if there is a sudden change in the exposure rate level, the indication will reach the following value in less than 8 seconds:

$$N + \frac{63}{100} (N' - N)$$

where  $N$  is the initial indication and  $N'$  the final indication. The response time shall be stated by the manufacturer.

*b) Method of test*

The test may be carried out either with a suitable source of radiation or by the injection of a suitable electrical signal into the input of the measuring assembly.

The initial and final exposure rates shall differ by a factor of 10 or more and measurements shall be carried out for both an increase and a decrease in the exposure rate by this factor.

If the lowest significant (non-zero) marking on the meter scale corresponds to an exposure rate of  $\bar{R}$ , then for increasing exposure rate the initial indication  $N$  shall not exceed  $10 \bar{R}$ ; for decreasing exposure rate the final indication  $N'$  shall not exceed  $10 \bar{R}$ .

If the electrical method of test is employed, the injected signals shall correspond to the above requirements.

For the increasing exposure rate test, the assembly shall be subjected first to the higher exposure rate and the indication  $N'$  noted.

The assembly shall then be subjected to the lower exposure rate for a time sufficient for the indication  $N$  to reach a steady value and this indication noted.

The exposure rate shall then be changed as quickly as possible to that corresponding to the indication  $N'$ , and the time taken to read the value given by the formula in Sub-clause 6.1.2 a) measured.

The decreasing exposure rate test shall be performed in the same way with the values of exposure rates corresponding to  $N$  and  $N'$  interchanged.

6.1.3 *Inter-relationship between response time and statistical fluctuations*

The response time and coefficient of variation of the statistical fluctuations are interdependent characteristics, acceptable limits for which are given above.

Pour des débits d'exposition élevés, il est conseillé, quand cela est possible, de diminuer le temps de réponse en respectant les limites relatives aux fluctuations statistiques.

Dans le cas où les limites du paragraphe 6.1 pourraient être obtenues avec un temps de réponse n'excédant pas une seconde, il est préférable de diminuer les fluctuations statistiques plutôt que de réduire le temps de réponse au-dessous d'une seconde.

Pour de très faibles débits d'exposition, le constructeur devra indiquer les valeurs du coefficient de variation et du temps de réponse, l'un ou l'autre pouvant être supérieurs aux valeurs fixées ci-dessus.

## 6.2 *Dérive du zéro*

### 6.2.1 *Spécifications*

Pour un ensemble dont le réglage du zéro a été effectué après un fonctionnement pendant une période de 30 minutes dans les conditions normales d'essai, la dérive du zéro devra être inférieure ou égale à 2 % de la valeur maximale de la déflexion angulaire de l'échelle de mesure dans chaque gamme, dans les 4 heures qui suivent.

### 6.2.2 *Méthode d'essai*

Mettre en service l'ensemble pour une durée de 30 minutes. Si un réglage de mise à zéro est à la disposition de l'opérateur, il devra être réglé de façon à amener l'indication à zéro. Pour les ensembles à échelle non linéaire, ce réglage est utilisé pour amener l'indication à un point de référence plutôt qu'au zéro. Dans ce cas, le réglage devra être ajusté de façon à amener l'indication au point de référence convenable.

L'ensemble devra être laissé dans cet état et la lecture notée 4 heures après.

Pour les ensembles pour lesquels le mouvement propre correspond à plus de 1 % de la valeur maximale de la déflexion angulaire de l'échelle dans la gamme la plus sensible, il faudra effectuer un essai électrique équivalent. Pour cet essai, le détecteur peut être rendu inopérant pourvu que cette opération soit effectuée de façon que les caractéristiques de l'ensemble de mesure vis-à-vis de la dérive ne soient pas modifiées.

## 6.3 *Préchauffage*

### 6.3.1 *Spécifications*

La durée de préchauffage nécessaire pour obtenir des conditions de fonctionnement normal après mise sous tension de l'ensemble doit être indiquée par le constructeur.

## 6.4 *Alimentation*

### 6.4.1 *Alimentation par batteries*

#### *a) Généralités*

Une source d'énergie par piles ou accumulateurs devra toujours être prévue. L'ensemble devra comporter un moyen de contrôler en charge maximale la tension des piles et des accumulateurs avec repère sur le cadran de lecture de la tension minimale pour laquelle les caractéristiques de l'ensemble demeurent à l'intérieur des conditions requises. Les piles peuvent être connectées comme on le désire, mais elles devront pouvoir être remplacées séparément; la polarité correcte devra être clairement indiquée sur l'ensemble par le constructeur.

For high exposure rates, it is recommended that, whenever possible, the response time be reduced, while conforming to the limits laid down for the statistical fluctuations.

If the limits in Sub-clause 6.1 could be met with a response-time of not more than one second, it is preferable to reduce the statistical fluctuations rather than to reduce the response time below one second.

For very low exposure rates, the manufacturer shall indicate the appropriate values of coefficient of variation and response time either of which in this case may exceed the limits given above.

## 6.2 *Zero drift*

### 6.2.1 *Requirements*

The position of the zero point of the meter indication of an assembly that has been set to zero after the assembly has been in operation for 30 minutes under standard test conditions, shall not alter more than 2 % of scale maximum angular deflection on any range in the next four hours.

### 6.2.2 *Method of test*

Switch on the assembly and leave for a period of 30 minutes. If a set zero control is available to the operator, this shall then be adjusted to bring the indication to zero. For some assemblies with a non-linear scale, such a control is used to bring the indication to some reference point rather than to zero. If this is the case, the control shall be set to bring the indication to the appropriate reference point.

The assembly shall be left in this condition and the reading again noted after a further four hours.

For assemblies on which background radiation corresponds to more than 1 % of scale maximum angular deflection on the most sensitive range, an equivalent electrical test shall be carried out. For this electrical test, the detector may be rendered inoperative provided this is done in such a manner that the characteristics of the assembly with respect to drift are not altered.

## 6.3 *Warm-up time*

### 6.3.1 *Requirements*

The warm-up time required to reach operating conditions after switching on the assembly shall be stated by the manufacturer.

## 6.4 *Power supplies*

### 6.4.1 *Battery operation*

#### *a) General*

Battery power shall always be provided. Facilities shall be provided to check the battery condition under maximum load. The minimum battery check indication for which the performance of the assembly will remain within the requirements of this recommendation shall be clearly marked on the meter scale. Batteries may be connected in any desired manner but shall be individually replaceable; the correct polarity shall be clearly indicated on the assembly by the manufacturer.

*b) Piles*

Dans le cas d'alimentation par piles, la durée de celles-ci devrait être telle qu'après 40 heures de fonctionnement intermittent\* ou 12 heures de fonctionnement continu la valeur de la lecture effectuée ne diffère pas de plus de 10 % de la valeur de la lecture initiale (température  $20 \pm 5$  °C).

Si l'on emploie des piles, elles devraient de préférence être du type R 20 défini dans la Publication 86 de la CEI: Piles électriques.

*c) Accumulateurs*

Dans le cas d'alimentation par accumulateurs, la capacité de ceux-ci devrait être choisie de façon telle qu'après 12 heures de fonctionnement continu la valeur de la lecture ne diffère pas de plus de 10 % de la valeur initiale.

Si l'on emploie des accumulateurs, il devrait être possible de les recharger en 16 heures, à partir du réseau. L'emploi d'un dispositif, pour déconnecter le chargeur lorsque la charge est terminée, est recommandé.

*d) Essai de fonctionnement par batteries*

Utiliser pour cet essai des piles neuves du type indiqué par le constructeur ou des accumulateurs chargés à fond. Placer la détecteur dans un champ de rayonnement X ou gamma en un point où le débit d'exposition correspond à une indication qui se situe aux 2/3 environ de l'échelle la moins sensible. Effectuer la moyenne de 10 lectures consécutives (voir paragraphe 4.5). Laisser l'ensemble en service continu en ce point pendant 12 heures au moins. Au bout de ce temps, effectuer à nouveau la moyenne des 10 lectures consécutives et vérifier que celle-ci ne diffère pas de plus de 10 % de la valeur initiale.

6.4.2 *Alimentation par le réseau*

*a) Spécifications*

Les ensembles de mesure alimentés par le réseau devront être réalisés de façon à fonctionner avec une tension d'alimentation monophasée 50 Hz d'une des catégories suivantes, en accord avec la Publication 293 de la CEI:

- Série I: 220 V;
- Série II: 120 V et/ou 240 V.

Les ensembles devront être capables de fonctionner sur un réseau dont la tension peut différer de la tension nominale de + 10 % et - 12 %, à une fréquence de  $60 \pm 1$  Hz ou  $50 \pm 1$  Hz (aux Etats-Unis, la tension nominale du réseau monophasé est 117 V et/ou 234 V, 60 Hz; la tension nominale 110 V, 50 Hz est aussi utilisée au Royaume-Uni pour le réseau monophasé).

*b) Méthode d'essai*

Placer la détecteur dans un champ de rayonnement X ou gamma en un point où le débit d'exposition correspond à une indication qui se situe aux 2/3 environ de l'échelle la plus sensible. Avec la tension nominale d'alimentation  $U_N$ , effectuer la moyenne de 10 lectures consécutives.

Effectuer la moyenne de 10 lectures consécutives (voir paragraphe 4.4) avec la tension d'alimentation à 10 % au-dessus de sa valeur nominale et la moyenne de 10 lectures consécutives avec la

\*Par "service intermittent" il faut entendre des périodes de fonctionnement de 4 heures au plus, séparées par des arrêts de 1 heure au moins.